

固体辐射物理研究室知识库

ALL 输入检索关键词

首页 研究单元专题 作者 文献类型 学科分类 知识图谱 新闻动态

XJIPC OpenIR

> 固体辐射物理研究室



用于扁平型或薄器件绝对光通响应的通用快速测量方法



李博东, 文林, 郭琳, 池林, 于刚, 魏东, 张兴, 于新



2017-07-07

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种用于扁平型或薄器件绝对光通响应的通用快速测量方法。该方法通过精确校准输出计算量化的光通量, 结合校准的参考探测器, 实现扁平型或薄器件绝对光通响应的测量; 并以光通量校准参考探测器及扁平型或薄器件上的光通量校准, 实现器件绝对光通响应的测量。本发明, 具有结构简单、操作方便、测量精度高、测量速度快、测量范围宽、测量精度高等优点, 适用于扁平型或薄器件绝对光通响应的通用方法, 可大大提高测量效率, 显著缩短测量时间, 其推广应用具有重要的经济效益与应用价值。

申请日期

2017-03-07

申请号

CN201710130429.6

公开(公告)号

CN106932174A

代理机构

乌鲁木齐中科新元专利事务所 65106

文献类型

专利

专利标识符

http://ir.kanshanzuo.cn/handle/365002/6422

专题

固体辐射物理研究室

检索词或方式

李博东,文林,郭琳,池林,于刚,魏东,张兴,于新,用于扁平型或薄器件绝对光通响应的通用快速测量方法, CN106932174A[P], 2017-07-07, GB/T 7714

三、 包含附件的文件

附件无相关文件。

所有评论 (0)

暂无评论

删除所有评论, 本系统所有文章均经审核, 并保留所有权利。

个性服务

推荐目录

★ 保存到收藏夹

我的文章统计

我的文章及note文件

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章

我的学术

我的学术中相似的文章

我的学术文章

我的相似文章